# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

# 特開平9-153430

(43) 公開日 平成9年(1997) 6月10日

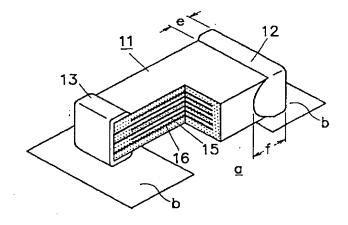
(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H 0 1 G	4/252 4/12 4/30	識別記号 3 5 2 3 1 1	庁内整理番	<b>持</b> 号	FI H01G	1/14 4/12 4/30	3 5 2 3 1 1	V D	技術;	表示箇所
	審査請求	未請求 請求	項の数 6	FD			(全(	3頁)		
(21) 出願番号	7, 7	頁平7-335792			(71) 出願人	太陽誘	電株式会		•	
(22) 出願日	平成7年 (1995) 11月30日			·	(72) 発明者	八木 東京都	台東区上 淳一 台東区上 会社内			太陽誘
					(72) 発明者	東京都	英樹 台東区上! 会社内	野6丁目1	6番20号	太陽誘
			,		(74) 代理人	弁理士	北條	印由		

#### (54) 【発明の名称】チップ状回路部品とその製造方法

### (57) 【要約】

【課題】 半田付け時にチップ状部品が立ち上がってし まうことを防止すると共に、端面が正方形のチップ状回 路部品でも内部電極の向きを外観から容易に確認するこ とができるようにする。

【解決手段】 チップ状回路部品は、チップ状素体11 と、このチップ状素体11の端部に形成された外部電極 12、13とを有し、前記外部電極12、13がチップ 状素体11の対向する一対の側面側で、他方の対向する 側面側より他方の端部に向けて突出していることを特徴 とするものである。例えば、外部電極12、13は、チ ップ状素体11の対向する一対の側面側で半円形状に突 出している。このような外部電極12、13の形状は、 積層体であるチップ状素体の側面における導電ペースト の濡れ性を利用して形成することが可能である。



10

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 チップ状素体(11)と、このチップ状素体(11)の端部に形成された外部電極(12)、

1

(13)とを有するチップ状回路部品において、前記外部電極(12)、(13)がチップ状素体(11)の対向する一対の側面側で、他方の対向する側面側より他方の端部に向けて突出していることを特徴とするチップ状回路部品。

【請求項2】 外部電極(12)、(13)がチップ状素体(11)の対向する一対の側面側で半円形状に突出していることを特徴とする請求項1に記載のチップ状回路部品。

【請求項3】 チップ状素体(11)が積層体であって、外部電極(12)、(13)が突出したその対向する一対の側面が積層方向と平行な積層面であることを特徴とする請求項1または2に記載のチップ状回路部品。

【請求項4】 チップ状素体(11)を得る工程と、このチップ状素体(11)の端部に外部電極(20)を形成する工程とを有するチップ状回路部品の製造方法において、セラミックグリーンシートを積層し、これをチップ状に裁断した後焼成してチップ状素体(11)を得る工程と、このチップ状素体(11)の端部を導電ペーストに浸漬し、同端部に導電ペーストを塗布した後、この導電ペーストを焼き付けて外部電極(12)、(13)を形成する工程とを有することを特徴とするチップ状回路部品の製造方法。

【請求項5】 チップ状素体(11)の端部を導電ペーストに浸漬し、その端部に導電ペーストを塗布すると共に、積層方向と平行な積層面と他の面との導電ペーストの塗れ性の違いにより、積層面の導電ペーストの塗布寸法を他の面より大としたことを特徴とするチップ状回路部品の製造方法。

【請求項6】 セラミックグリーンシートのバインダの 樹脂成分のセラミック成分に対する含有率を10~13 重量%に調整したことを特徴とするチップ状回路部品の 製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、チップ状素体の端部に外部電極を有するチップ状回路部品に関し、特にセラミックの積層体からなるキャパシタ、インダクタ或はサーミスタ等のチップ状回路部品とその製造方法に関する。 【0002】

【従来の技術】このチップ状回路部品は、角柱或は角板状のチップ状のセラミック素体の両端面に接続用の端子、いわゆる外部電極を設けたものである。図6は特に、セラミックの積層体からなるチップ状素体1を有するチップ状回路部品を示している。すなわち、チップ状素体1を構成するセラミック層の層間に2組の内部電極5、6が形成され、これら内部電極5、6がセラミック

層を介して対向している。各組の内部電極5、6は、各々チップ状素体1の対向する端面側に導出され、チップ状素体1の各々の端部に形成された外部電極2、3に導通している。

【0003】このようなチップ状回路部品のうち、例え ば積層セラミックキャパシタは、次のようにして製造さ れる。まず、セラミック粉末を溶剤で溶解された樹脂バ インダに一様に分散したセラミックスラリを作る。この セラミックスラリをドクタープレード法等でポリエチレ ンテレフタレートフィルム等のベースフィルム上に薄く 塗布し、乾燥してセラミックグリーンシートを作る。次 に、このセラミックグリーンシート上に導電ペーストを 使用してチップ素体 1 の複数個分の内部電極パターンを 印刷する。そして、図6のように、内部電極5、6が両 端側に交互にずれるようにベースフィルムから剥離され たセラミックグリーンシートを順次積層し、チップ状素 体1を複数個分含む未焼成のセラミック積層体を得る。 その後、この積層体を裁断し、焼成することにより、個 々に分離されたチップ状素体1を得る。次に、このチッ プ状素体1の両端部に導電ペーストを塗布し、これを焼 き付けることにより、外部電極2、3を形成する。これ により、図6に示すような積層セラミックキャパシタで あるチップ状回路部品が完成する。

【0004】このようなチップ状回路部品は、図6に示すように、回路基板 a 上に搭載され、前記外部電極2、3が回路基板 a 上に形成された一対のランド電極b、b に半田付けされる。すなわち、ランド電極b、b に予めペースト半田を印刷しておき、チップ状回路部品をその回路基板 a 上に搭載した後、加熱してペースト半田を、リフローし、その後冷却した半田を硬化させる。

#### [0005]

【発明が解決しようとしている課題】このようにしてチップ状回路部品を回路基板 a 上に搭載し、外部電極 2 、 3 をランド電極 b 、 b に半田付けしたとき、双方の外部電極 2 、 3 が正常にランド電極 b 、 b に半田付けされず、図 7 のように、チップ状回路部品が一方のランド電極 b 、 b を軸として起立してしまう現象が起こることがある。そうすると、チップ状回路部品が回路基板 a に形成された回路パターンに接続されず、正常な回路が構成できなくなる。このようなチップ状回路部品が起立してしまう現象は、半田リフロー時の双方のランド電極 b 、 b における溶融半田の張力の不均衡により発生すると考えられているが、現状ではそれを防止する有効な手段はない。

【0006】さらに、積層チップ状回路部品の場合、その積層方向を回路基板 a の板面に対して垂直にして搭載するか、平行にして搭載するかによって、チップ状回路部の内部電極5、6の向きが異なる。そのため、それら内部電極5、6と回路基板 a の回路パターンとの間に生じる浮遊容量が異なる。しかし、端面形状が正方形のチ

10

20

ップ状回路部品の場合、チップ状回路部品の表面にマーク等を設けない限り、内部電極5、6の向きを確認することが困難であった。

【0007】本発明は、前記のような従来のチップ状回路部品における課題に鑑み、半田付け時にチップ状部品が立ち上がってしまうことを防止すると共に、端面が正方形のチップ状回路部品でも内部電極の向きを外観から容易に確認することができるようにしたものである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明では、チップ状回路部品の端部の外部電極12、13の一方の対向する側面と他方の対向する側面との形状を異ならせた。より具体的には、チップ状回路部品の端部の外部電極12、13の一方の対向する側面側を、他方の対向する側面側より突出させるようにした。また、このように外部電極12、13の一部を突出させる手段として、積層体からなるチップ状素体11の積層方向と平行な積層面とそれ以外の面との導電ペーストの塗れ性の違いを利用し、積層面の導電ペーストの塗布寸法を他の面より大としたものである。

【0009】すなわち、本発明によるチップ状回路部品は、チップ状素体11と、このチップ状素体11の端部に形成された外部電極12、13とを有し、前記外部電極12、13がチップ状素体11の対向する一対の側面側で、他方の対向する側面側より他方の端部に向けて突出していることを特徴とするものである。例えば、外部電極12、13は、チップ状素体11の対向する一対の側面側で半円形状に突出している。

【0010】このようなチップ状回路部品では、外部電極12、13が突出した側面を両側とし、外部電極12、13が突出していない側面を上下に向けて回路基板 a上に搭載し、外部電極12、13を回路基板 a上に搭載し、外部電極12、13を回路基板 a上のランド電極り、bに半田付けする。これにより、側面側に付着する半田の量に比べて上面側に付着する半田の量が少なくなる。このため、溶融半田の表面張力や硬化時の収縮力によるチップ状回路部品を公ち上がらせようとする力が、チップ状回路部品を保持する力に比べて溶融半田の表面張力や硬化時の収縮力に多少の不均衡が生じても、チップ状回路部品が立ち上がってしまわない。

【0011】また、チップ状素体11が積層体の場合に、その積層方向と平行な積層面において外部電極12、13を突出させることにより、チップ状回路部品の電極の向き等を判断する視角的な目印としての機能を持たせることができる。このような外部電極12、13の形状は、積層体であるチップ状素体の側面における導電ペーストの濡れ性を利用して形成することが可能である。すなわち、セラミックグリーンシートを積層し、これをチップ状に裁断した後、焼成してチップ状素体11を得る工程と、このチップ状素体11の端部を導電ペー50

4

ストに浸漬し、同端部に導電ペーストを塗布した後、この導電ペーストを焼き付けて外部電極12、13を形成する工程とでチップ状回路部品を製造する。これにより、チップ状素体の積層方向と平行な積層面が他の面より導電ペーストの濡れ性が良いため、導電ペーストは積層面で突出した形となり、他の面ではその塗布寸法が小さくなる。

【0012】この場合、セラミックグリーンシートのバ インダの樹脂成分のセラミック成分に対する含有率を1 0~13重量%と多くすることにより、チップ状素体1 1の焼成時にバインダ樹脂成分が蒸発することによっ て、チップ状素体11のセラミック組織が多孔状とな り、その空隙率が高くなる。そのため、チップ状素体1 1の積層面と他の面との導電ペーストの濡れ性に大きな 違いが生じ、前記のような外部電極12、13の形状が 容易に得られる。前記のバインダの樹脂成分の含有率 は、焼結性が損われたり、脱バインダ処理が不可能にな る等の問題を生じさせない範囲でチップ状素体11の空 隙率を高めることができる範囲である。すなわち、バイ ンダ中の樹脂成分が前記の含有率に満たないと、充分な 空隙率が得られず、またその含有率を越えると、セラミ ック粒子間の距離が増大するため、焼結性が低下し、ま た脱バインダ処理が困難となり、特性上の問題を生じる おそれがある。

#### [0013]

【発明の実施の形態】次に、図面を参照しながら、本発 明の実施の形態について具体的且つ詳細に説明する。図 3に本発明によるチップ状回路部品のチップ状素体11 の積層構造の例を示す。例えば、チップ状回路部品が積 層セラミックキャパシタである場合、チップ状素体 11 を構成するセラミック層18、19は、チタン酸バリウ ム等を主成分とする誘電体セラミックからなり、図示の 場合は矩形状の層からなっている。このセラミック層1 8、19のうち、中間のセラミック層18、18…の表 面に2種類の内部電極15、16が各々形成されてい る。このうち内部電極15、15…は、セラミック層1 8、18…の図において左側の端辺にのみ達するように 偏って形成されている。また、他方のセラミック層 1 8、18…に形成された内部電極16、16…は、セラ ミック層18、18…の図において右側の辺の端辺にの み達するよう偏って形成されている。

【0014】このような内部電極15、16が形成されたセラミック層18、18…が必要な組数だけ交互に積層され、さらにその両側に内部電極15、16が形成されていないセラミック層20が適当な数だけ積層され、この積層体によりチップ状素体11が構成される。なお、このようなチップ状回路部品は、図3に示すように個々に積層されて製造される訳ではなく、前述したように、セラミックグリーンシートの形成、その表面への内部電極パターンの印刷、セラミックグリーンシートの積

10

層、その積層体の裁断、積層体の焼成、焼成済みの積層 体への外部電極の形成という工程を経て、多数のものが 同時に製造される。

【0015】こうして得られたチップ状素体11を図1 に示す。このチップ状素体11では、その内部で積層さ れたセラミック層を介して一対の内部電極が交互に対向 している。そして、これら内部電極の端部がチップ状素 体11の対向する端面に露出している。図1に示すよう に、このチップ状素体11の端部表面に銀ペースト等の 導電ペーストを塗布し、焼き付けて外部電極12、13 が形成される。チップ状素体11の端部への導電ペース トの塗布は、チップ状素体11の端部を導電ペースト1 1に浸漬することによりなされるが、このときチップ状 素体11の裁断面、すなわちセラミック層の積層方向と 平行な積層面での導電ペーストの濡れ性が他の面より良 好である。このため、導電ペーストはチップ状素体11 の積層面で他の面より導電ペーストがより多く付着し、 半円形状に突出する。このため、図1に示すように、積 層面では外部電極12、13のチップ状素体11の長手 方向の塗布寸法 f が他の側面での塗布寸法 e より長くな 20

【0016】このような性向は、チップ状素体11のセ ラミックの空隙率を高くし、その積層面と他の面との導 電ペーストの濡れ性の差を大きくする程顕著になる。セ ラミックの空隙率は、それを形成するのに使用するセラ ミックグリーンシート中のバインダの樹脂成分をセラミ ック粉末に対して10重量%以上と多くすることにより 高くすることができる。すなわち、チップ状素体11を 焼成するとき、バインダの樹脂成分が焼却されるため、 その跡が空隙となって残るからである。但し、セラミッ クグリーンシート中のバインダの樹脂成分がセラミック 粉末に対して13重量%を越えると、セラミック粒子間 の距離が増大するため、焼結性が低下し、また脱バイン ダ処理が困難となり、特性上の問題を来すおそれが生じ る。さらに、前記のような性向は、外部電極12、13 を形成するのに使用する導電ペーストの粘度が低い程顕 著になる。

【0017】このような外部電極12、13を有するチ ップ状回路部品は、図1で示すように、外部電極12、 13が突出した側面を両側にして回路基板 a 上に搭載さ れる。この回路基板a上に形成された一対のランド電極 b、bには予めペースト半田等が塗布され、この上にチ ップ状回路部品が搭載された後、その半田がリフローさ れ、再硬化される。これにより、図2に示すようにして チップ状回路部品の両端の外部電極12、13がランド 電極 b、 b に 半田 c 、 c で 固着される。 このとき、チッ プ状回路部品の外部電極12、13の側面側に付着する 半田の量に比べて上面側への溶融半田の付着量が少なく なるため、溶融半田の表面張力や硬化時の収縮力による チップ状回路部品を立ち上がらせる力が弱くなる。これ 50

により、チップ状回路部品の両端において溶融半田の表 面張力や硬化時の収縮力に多少の不均衡が生じても、チ ップ状回路部品が立ち上がってしまわない。

【0018】図4及び図5は、本発明をチップ状素体1 1の端部が正方形のチップ状回路部品に適用した例であ る。このようなチップ状回路部品では、チップ状素体1 1の内部電極15、16の向き、すなわち内部電極1 5、16がどの方向に対向しているか見分けがつかな い。しかし、前述のような外部電極12、13の形状を 採用することにより、その外部電極12、13の側面形 状の違いで内部電極15、16の向きを判断することが できる。これにより、チップ状回路部品aの搭載向きを 適宜選択し、回路基板aに形成された回路パターンとチ ップ状素体11の内部電極15、16との間に生じる浮 遊容量を調整することができる。図4に示すような向き にチップ状回路部品aを搭載した方が、図5に示すよう な向きにチップ状回路部品aを搭載した場合に比べて浮 遊容量は一般に大きくなる。

[0019]

【実施例】次に、本発明の具体的実施例について説明す

(実施例1)誘電体セラミック粉末とバインダとを均一 に混練し、セラミックスラリを作った。なおここでは、 セラミック粉末に対するバインダ中の樹脂成分の割合が 表1に示すように異なるものを6種類作った。これらの セラミックスラリを使用して、ドクターブレード法によ り各々セラミックグリーンシートを作り、導電ペースト を使用してこれらセラミックグリーンシートに内部電極 パターンを印刷した。この内部電極パターンを印刷した セラミックグリーンシート及び内部電極パターンを印刷 していないセラミックグリーンシートを、図3で示すよ うな積層体が得られるよう100枚積層し、圧着した 後、ダイヤモンドカッタを使用し、積層されたシートを 3. 2×1. 6 mm角のチップ状に切断した。セラミッ クグリーンシートの積層体の厚さは1.0mmであり、 従って、3.2×1.6×1.0mm角のチップが得ら れた。このチップを焼成してチップ状素体11を得た 後、このチップ状素体11の両端を粘度50ポイズの導 電ペーストに浸漬し、これを乾燥して焼付け、外部電極 12、13を形成し、図1に示すようなチップ状回路部 品を各々約10000個ずつ製作した。この10000 個のチップ状回路部品のうちから、無作為に20個のチ ップ状回路部品を選び、それらの外部電極12、13の 図1に示すf寸法とe寸法を各々測定し、その差dの平 均を各々表1に示した。

【0020】さらに、前記チップ状回路部品の母集団か ら各々無作為に1000個のチップ状回路部品を取り出 し、これらを回路基板上に搭載して半田付けした。すな わち、回路基板上に形成されたランド電極にペースト半 田を印刷し、その上に外部電極12、13が突出してい ない方の側面を上下面としてチップ状回路部品を搭載した。次に270℃の温度で加熱して半田をリフローさせ、その後半田を硬化させた。その後、回路基板を目視検査し、外部電極12、13が正常に半田付けされず、立ち上がってしまっているチップ状回路部品の数を数え、その結果を表1に示した。表1から明かな通り、前記外部電極12、13のf寸法とe寸法の差d=f-e\*

\*が0.2mm未満のものでは、外部電極12、13が正常に半田付けされず、立ち上がってしまっているチップ 状回路部品が発生したが、d=f-eが0.2mm以上 のものでは、そのようなチップ状回路部品は全く無かった。

8

【0021】 【表1】

		•	
試料No.	樹脂成分の含有率	外部電極の寸法差 d	立上り数
1	8重量%	0. 08mm	3個
2	9 重量%	0. 08mm	3個
3	10重量%	0. 10mm	1個
4	11重量%	0. 24mm	0個
5	12重量%	0. 43mm	0個
6	13重量%	0. 45mm	0個

【0022】(実施例2)前記実施例1と同様にしてチップ状回路部品を製造するに当り、外部電極12、13を形成するセラミック粉末成分に対する導電ペーストの樹脂成分の含有率を9重量%とする一方、その溶剤の量により粘度を表2のように変え、その他の条件は実施例1と同様にしてチップ状回路部品を製造した。そして、前記実施例と同様にして外部電極12、13のf寸法とe寸法の差dを測定すると共に、回路基板へ搭載して立ち上がってしまったチップ状回路部品の数を数えた。なお、導電ペーストの粘度は、ブルックフィールド社製のものを使用した。

※【0023】表2から明かな通り、前記の結果と同様、外部電極12、13のf寸法とe寸法の差d=f-eが0.2mm未満のものでは、外部電極12、13が正常に半田付けされず、立ち上がってしまっているチップ状回路部品が発生したが、d=f-eが0.2mm以上のものでは、そのようなチップ状回路部品は全く無かった。従って、前記のように3.2×1.6×1.0mmのチップ状回路部品の場合、dは0.2mm以上とするのがよいことが分かる。

【0024】 【表2】

試料No.	導電ペースト粘度	外部電極の寸法差d	立上り数
1	20ポイズ	0. 42mm	0個
2	30ポイズ	0. 31mm	0個
3	50ポイズ	0. 24mm	0個
4	70ポイズ	0. 17mm	1個
5	100ポイズ	0. 15mm	2個

#### [0025]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、半田付け時にチップ状部品が立ち上がってしまうことを防 40 止すると共に、端面が正方形のチップ状回路部品でも内部電極の向きを外観から容易に確認することができるようになる。これによって、回路基板上に搭載しやすく、不良が生じにくいチップ状回路部品が得られる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるチップ状回路部品の例を一部切り 欠いて示した斜視図である。

【図2】同チップ状回路部品の例を回路基板上のランド 電極に半田付けした状態の縦断側面図である。 '

【図3】同チップ状回路部品のチップ状素体の積層構造 50

#### を示す分解斜視図である。

【図4】本発明によるチップ状回路部品の他の例を一部 ) 切り欠いて示した斜視図である。

【図5】同チップ状回路部品の例を回路基板上の搭載方向を変えた状態の一部切り欠いて示した斜視図である。

【図6】チップ状回路部品の従来例を一部切り欠いて示した斜視図である。

【図7】同チップ状回路部品の例を回路基板上のランド 電極に半田付けした状態の縦断側面図である。

#### 【符号の説明】

- 11 チップ状素体
- 12 外部電極
- 13 外部電極

-12

₫

15 内部電極

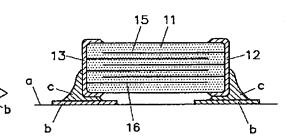
16 内部電極

回路基板 ランド電極

【図2】

(図1)

9



【図5】

15

